1955 г. Май

УСПЕХИ ФИЗИЧЕСКИХ НАУК

1

<u>Т. LVI, вып. 1</u>

О ВЫБОРЕ НОРМАЛЕЙ И МЕТОДАХ ГРАДУИРОВКИ ПРИЗМЕННЫХ ИНФРАКРАСНЫХ СПЕКТРОМЕТРОВ

А. Н. Александров и В. А. Никитин

Быстрое развитие инфракрасной спектроскопии, разработка новых методов исследования и освоение отечественной промышленностью серийного производства инфракрасных спектрометров привели к значительному расширению области её применения. Если до последнего времени инфракрасные спектрометры создавались лишь научно-исследовательскими лабораториями в единичных экэемплярах и для специальных целей, то теперь серийные приборы ИКС-11, ИКС-6, ИКС-2 всё более широко распространяются на заводах и в научных учреждениях для решения весьма разнообразных задач в области физики, химии, биологии, медицины, технологии производства и т. д. В связи с этим становится актуальным вопрос о выборе нормалей и методах градуировки инфракрасных спектрометров.

Отсутствие соответствующих обзоров в отечественной литературе привело в настоящее время к заметному несоответствию результатов измерений длин волн (или частот), производимых различными исследователями, так как для градуировки приборов используются разные и не всегда достаточно надёжные литературные данные. Поэтому задача отбора и установления единых нормалей для градуировки инфракрасных спектрометров приобретает особое значение. Наша работа не претендует на исчерпывающее решение этой задачи, она является лишь первой попыткой и предполагает дальнейшее развитие работ в этом направлении с целью установления общесоюзных стандартов.

Поскольку основная наша тема — градуировка инфракрасных призменных спектрометров — включает в себя довольно широкий круг вопросов, то мы сочли целесообразным обсуждение части из них дать в приложениях. В приложения включены также необходимые данные по показателям преломления основных применяемых в инфракрасной спектроскопии материалов.

1

1*

§ 1. ВЫБОР НОРМАЛЕЙ

1. В настоящее время рабочая область призменных инфракрасных спектрометров охватывает интервал частот от 200 см⁻¹ до границы видимой области 14000 см⁻¹ (0,8 — 50,0 микрон). В этом интервале применяются призмы из различных материалов в зависимости от их прозрачности и дисперсии (рис. 1). Эти же материалы



Рис. 1. Основные рабочие области призм, применяемых в инфракрасной спектроскопии.

используются для изготовления защитных окошек и кювет для инфракрасного анализа, но их длинноволновая граница пропускания вследствие незначительной толщины лежит дальше соответствующей границы для призм (рис. 2). Конструкции современных инфракрасных спектрометров предусматривают обычно автоматическую регистрацию спектра и возможность перехода от одной рабочей области к другой путём смены призм. Здесь будут рассмотрены главным образом вопросы градуировки приборов именно такого типа.

Задача градуировки призменного спектрального прибора по частотам (или длинам волн) вообще может быть решена двумя путями:

Первый путь — расчёт хода лучей различных длин волн по оптической схеме прибора и показателям преломления материала призм.

Второй путь — градуировка прибора по эталонным спектрам (нормалям). Первый путь требует громоздких вычислений, не обладает высокой точностью и поэтому редко применяется на практике, но в отдельных случаях он незаменим. Соответствующие расчёты тогда могут быть произведены с использованием значений показателей преломления различных материалов, приведённых в таблицах X — XVIII и литературных данных ^{1, 2}.

Второй путь, получивший в настоящее время широкое распространение, не обеспечивает, обычно, достаточной точности результата главным образом из-за недостатка надёжных эталонов для градуировки. Трудность заключается в том, что в инфракрасной области спектра все вещества в газообразном состоянии обладают полосами поглощения сложной структуры. На практике число, форма и положение отдельных регистрируемых максимумов в каждой полосе поглощения сильно зависят от разрешающей силы прибора. В спектрах жидкостей, наоборот, наблюдаются широкие бесструктурные полосы поглощения, часто несимметричные из-за наложения близких широких полос и не имеющие отчётливого максимума. Таким образом, в инфракрасной области спектра мало объектов, обладающих отдельными, узкими, симметричными линиями поглощения (например, аналогичными линиям излучения ртути в видимой области спектра), положение максимума



Рис. 2. Пропускание различных материалов в инфракрасной области спектра.

которых воспроизводились бы без искажений на приборах различной разрешающей силы.

Применение больших инфракрасных спектрометров высокой разрешающей силы с диффракционными решётками во много раз повысило точность измерений в инфракрасной области спектра и дало возможность определить истинный контур полос поглощения и полностью выявить их структуру. Появилась также возможность использовать результаты спектральных измерений на диффракционных приборах для градуировки призменных приборов. Наилучшим образом это было сделано Этьеном, Као и Рандаллом³, которые выбрали разрешающую силу прибора с решёткой, равной разрешающей силе призменного прибора, что полностью устранило ошибки, неизбежные при сравнении записей спектров на приборах разной разрешающей силы вследствие смещения максимумов и изменений формы кривой поглощения.

Наиболее полным обзором результатов, полученных за границей до последнего времени, является работа Дауни и сотрудников⁴, которая положена в основу первого параграфа данной статьи.

2. Рекомендуемые для градуировки «эталонные спектры» мы предлагаем разделить на три класса.

А. Н. АЛЕКСАНДРОВ И В. А. НИКИТИН

За нормали I класса целесообразно принять такие точно измеренные на приборе с диффракционной решёткой линии или отдельные максимумы в спектрах поглощения или испускания, которые являются одиночными, симметричными и достаточно узкими. Первому требованию удовлетворяют те линии и максимумы, сруктура которых вообще не может быть выявлена призменным прибором из-за наличия некоторого практического предела разрешающей силы (см. приложение 1). Последнее требование не может быть сформулировано строго. На практике оно означает, что максимум данной линии должен быть настолько острым, чтобы отыскание его положения не вносило в измерения дополнительной ошибки. Примером нормалей I класса могут служить линии излучения ртути и вращательная структура полос поглощения простых молекул: HC1 y 2600 см⁻¹ и CO у 2000 см⁻¹ (рис. 6, 9, 11).

В качестве нормалей II класса можно принять такие линии или максимумы в спектрах поглощения или испускания, которые не удовлетворяют одному из вышеуказанных требований, но могут быть применены для градуировки призменных приборов с той же точностью при условии сравнения полученных при градуировке записей с эталонными. Как правило, нормалями обоих классов в инфракрасной области спектра могут служить вращательные структуры полос поглощения газов и паров (CO₂, H₂O, NH₃, HCl, HBr, CO, CH₄).

К категории нормалей III класса можно отнести такие полосы поглощения, которые не удовлетворяют сформулированным выше требованиям, но могут быть в ряде случаев использованы для приближённой градуировки.

Положение всех линий и полос поглощения и излучения будет дано в дальнейшем в шкале частот, точнее волновых чисел $v c \mathcal{M}^{-1} = \frac{10^4}{\lambda (\text{B} \mu)}$. Все значения частот приведены к вакууму. Если в использованных опубликованных данных не было сделано такого приведения, то соответствующие поправки вводились нами, исходя из предположения, что измерения проводились в сухом воздухе при 760 *мм* рт. ст. и $+20^{\circ}$ С. Для случая градуировки призменных инфракрасных спектрометров точность результата при таком предположении получается вполне достаточной (см. приложение 2).

3. Рассмотрим в отдельности рабочие области различных призм и выберем для градуировки этих областей соответствующие нормали.

Стекло, кварц

Стеклянные и кварцевые призмы применяются в ближайшей инфракрасной области от границы видимого спектра до 4000 см⁻¹ (кварц до 3400 см⁻¹), где наблюдаются полосы поглощения, соответствующие обертонам и составным частотам колебаний

6

групп XH. В области выше $6500 \ cm^{-1}$ лучшие результаты даёт стекло, ниже $6500 \ cm^{-1}$ — кварц (ср. величины дисперсии в таблицах X и XI).

Для градуировки этой области могут быть использованы некоторые полосы поглощения жидкостей и других объектов



Рис. 3. Поглощение жидких хлороформа (сплошная кривая) и бензола (пунктир) (ИКС-11 с призмой Ф-1)⁵.

Частоты в cm^{-1}

(1)	11481	(7) 8703	(12) 5988	(17) 4658
(2)	11334	(8) 8244	(13) 5921	(18) 4630
(3)	10357	(9) 7082	(14) 5382	(19) 4575
(4)	9852	(10) 6671	(15) 4869	(20) 4380
(5)	9381	(11) 6557	(16) 4735	(21) 4227
(6)	8787	(17) 0001	(14) 1700	(=-) -2=:

(рис. 3, 4). Например, вторые и третьи обертоны полос СН, хлорсформа и бензола удовлетворяют даже требованиям, сформулированным для нормалей I класса. Их положение в спектре было довольно точно измерено Мекке и Освальдом⁵, однако в работе нет указаний о приведении полученных значений частот к вакууму. Поэтому указанные на рис. 3 значения частот могут иметь систематическую погрешность порядка $+2 c M^{-1}$. При градуировке спектрометра ИКС-11 с призмой Ф-1 этой погрешностью можно пренебречь, так как собственная погрешность прибора, как это будет показано ниже, составляет здесь величину порядка $5 c M^{-1}$. Специальные конструкции (типа пятипризменного стеклянного монохроматора А. Н. Теренина и Н. Г. Ярославского⁶) обеспечивают значительно более высокую точность измерений (порядка $1 c M^{-1}$), и полосы хлороформа и бензола могут быть использованы лишь для их приближённой градуировки.



о выборе нормалей

т	а	б	л	и	15	а	I
	u	v	41		-	u	

Нормали	для	градуировки	области	4000-18 000	см ⁻¹
пормали	для	традуировки	OUNACIN	4000-10000	см

Источ- ник	Класс нормали	_{Чвак} (см ⁻¹)	Интенсивность	∆ущели (см ⁻¹)	Литера- турные ссылки
Hg	I	18307,8			7
Hg	I	17327,5		30	7
K	I	13046		 	5
Rb Rb		12820,5			5
Čs	i	11736	ļ		5
Cs	I	11181	}		5
Hg		9859,4 8857.7	ОЧ. СИЛЬНАЯ		7
Kr	I	8455,9	2000		8
		8058,1	400	23	
Ar	II	8023.7	400	11	8
		8003,4	700	20	
Kr	1	7584,5	850		8
År	, III	7476,7	800	22	0
AI	**	7401,1	850	54	0
Но	T	• 7367,0	средняя	56	7
118		7311,0 \$	средняя	Ŭ,	
Kr	11	7336,8	800	6	8
		7317,4	360	13	
	17	7336,7	500	30	o
Ar	11	7306,6	1000	21	0
Hg	I	7166.3	слабая		7
Kr	I	6927,6	1100		8
K.	π	6783,0	900	13	8
		6768,7	230	1,5	Ű
.		6558,0)	900	40	
Kr	11	6517,2	850 350	16	8
Hg	I	6536.2	срелняя		7
Rb	I	6540,2	of ordinary		5
		5908,5		8	
Hg	и	5900,9	средние	45	7
		5843,0	-	13	
1		5954.5	950		
17		5930,2	480	24 13	
Kr	11	5917,2	1000	2,2	8
		5901,3	800	14	

.

· · _ · · · · -

Источ- ник	Класс нормали	_{чвак} (см ⁻¹)	Интенсивность	∆ущели (см ⁻¹)	Литера- турные ссылки
Kr Kr Hg He Hg Hg	I I I I I	5551,9 5501,3 5074,5 4856,1 4444,6 4299,1	400 1500 оч. слабая 5000 оч. слабая оч. слабая		8 8 7 8 7 7

Окончание табл. І

В качестве наиболее точных и применимых для градуировки любых призменных спектрометров нормалей I класса следует рекомендовать линии излучения паров ртути и инертных газов. В таблице I представлены соответствующие данные (см. также рис. 6).



Рис. 6. Линии излучения ртути (ИКС-11 с призмой Ф-1)7.

Частоты в см⁻¹

(1) 9859,4	(6) 6	536,2	(9)	5514,0
(2) 8857,7	(7) 5	5908,5	(10)	5074,5
(3) 7367,0	- (0) E	5900,9	(11)	4444,6
(4) 7311,0	181 5	i855 ,7	(12)	4299,1
(5) 7166,3	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	6843,0		

Некоторые группы линий здесь отнесены ко II классу, в соответствии со сформулированными выше требованиями, поскольку далеко не всяким призменным прибором эти группы могут быть разделены на компоненты. Отчётливое разделение может быть достигнуто лишь при спектральной ширине щели, не превышающей величин, указанных в графе 5 таблицы (см. приложение 1). При составлении таблицы были использованы данные работ ^{5, 7, 8}, причём в необходимых случаях было выполнено приведение частот к вакууму по формуле

$$\nu_{\rm BO3I} = \nu_{\rm BO3I} (1 - 2,86 \cdot 10^{-4}).$$

При отсутствии достаточного числа объектов на практике можно ограничиться лишь измерением спектра излучения паров ртути

и выполнить градуировку прибора с высокой точностью, пользуясь методами III и V § 2. Задача градуировки длинноволнового края рабочей области кварцевой призмы значительно облегчается, если использовать данные рис. 7 и 8 для полос поглощения атмосферной влаги и метана в качестве нормалей II класса.

LiF

С призмой фтористого лития может быть охвачена широкая область инфракрасного спектра от 10 000 до $1700 \, cm^{-1}$, где наблюдаются основные частоты и обертоны колебаний



Рис. 7. Поглощение атмосферных паров H₂O (призма LiF)⁴.

Unororu	•	A 10
	в	C.M.

(1)	5434,6	(3)	5378,4
(2)	5414,0	(4)	5344,7
	(5) (6)	5251,7 5208,5	

групп XH. Наилучшие результаты призма LiF даёт в интервале частот $4000 - 1700 \ cm^{-1}$, но иногда используется и в области бо́льших частот, где её дисперсия несколько ниже, чем у стекла и кварца. Норма-



Рис. 8. Поглощение атмосферных паров H_2O и метана ($p_4 = 760 \text{ мм рт. ст., } d = 100 \text{ мм, кварцевая призма 4}$).

Частоты в $c M^{-1}$

 (7) 4546 (8) 4422 (9) 4392 (10) 4350 (11) 4316 	(12) 4260	(16) 4125	(30) 3821	(42) 3691
	(13) 4218	(22) 3902	(31) 3802	(43) 3675
	(14) 4194	(28) 3854	(38) 3736	(45) 3650
	(15) 4177	(29) 3838	(40) 3712	(46) 3629

ли, выбранные ранее для градуировки обертонной области, применимы и к призме LiF. Сравнительно высокая дисперсия фтористого лития в основной рабочей области 4000—1700 см⁻¹ даёт возможность

достигать высокой разрешающей силы и точности измерений при соответствующем выборе нормалей. Наилучшими доступными



Рис. 9. Поглощение HC1 (газ, p = 400 мм рт. ст., d = 100 мм, ИКС-11, призма LiF)4, 37.

	Частоты в см ⁻¹						
(1) (2) (3) (4) (5)	3059,07 3044,88 3029,96 3014,29 2997,78	(6) (7) (8) (9) (10)	2980,90 2963,24 2944,81 2925,78 2906,25	(11) (12) (13) (14) (15)	2865,09 2843,56 2821,49 2798,78 2775,79	(16) 2752,03 (17) 2727,75 (18) 2703,06 (19) 2677,73 (20) 2651,97 (21) 2625,74	

в лабораторных условиях нормалями I класса могут служить двухатомные газы HCl, HBr и CO (рис. 9—11), вращательная струк-



Рис. 10. Поглощение НВг (газ, p = 400 мм рт. ст., d = 100 мм, призма LiF)^{4, 37}. Частоты в см⁻¹

(22) (23) (24) (25)	2674,66 2661,91 2648,69	(26) 2620,67 (27) 2605,93 (28) 2590,56 (20) 2574,88	(30) 2541,90 (31) 2524,85 (32) 2507,21 (33) 2488 08	(34) 2470,72 (35) 2451,82 (36) 2432,55 (37) 2412,67			
(25)	2634,83	(29) 2574,88	(33) 2488,98	(37) 2412,67			

тура полос поглощения которых представляет собой серию одиночных, симметричных и узких максимумов. Положение таких максимумов в спектре не зависит от разрешающей силы призменного спектрометра ^{22, 20}.

В лабораторных условиях хлористый водород легко получить действием концентрированной серной кислоты на хлористый натрий при слабом нагревании:

$$NaCl + H_2SO_4 \rightarrow NaHSO_4 + HCl$$

или откачкой концентрированной соляной кислоты через ловушку, охлаждаемую жидким воздухом. Бромистый водород получают, капая бромом на нафталин:

 $C_{10}H_8 + Br_2 \rightarrow C_{10}H_7Br + HBr$

или действием воды на трёхбромистый фосфор:

$$PBr_3 + 3H_2O \rightarrow H_3PO_3 + 3HBr$$
.

Окись углерода, как единственный летучий продукт, получается при нагревании красной кровяной соли с концентрированной серной кислотой.



Рис. 11. Поглощение СО (газ, p = 150 мм рт. ст., d = 100 мм, призма LiF)⁴.

Частоты в см⁻¹

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)	2215,66 2212,46 2209,31 2206,19 2202,96 2199,77 2196,53 2193,19 2189,84	 (12) 2179,57 (13) 2176,12 (14) 2172,63 (15) 2169,05 (16) 2165,44 (17) 2161,83 (18) 2158,13 (19) 2154,44 (20) 2150,83 	(23) 2135,48 (24) 2131,49 (25) 2127,61 (26) 2123,62 (27) 2119,64 (28) 2115,56 (29) 2111,48 (30) 2107,33 (31) 2103,12	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
(9) 10) 11)	2189,84 2186,47 2183,14	$\begin{array}{c} (15) & 2134,44 \\ (20) & 2150,83 \\ (21) & 2147,05 \\ (22) & 2139,32 \end{array}$	(31) 2107,35 (31) 2103,12 (32) 2099,01 (33) 2094,69	(41) 2033,73 (42) 2055,31 (43) 2050,72 (44) 2046,14

Не меньшую точность градуировки можно получить измерением спектров аммиака, метана и атмосферной влаги (рис. 12—15). Кривые поглощения этих веществ имеют сложную структуру;



А. Н. АЛЕКСАНДРОВ И В. А. НИКИТИН

о выборе нормалей



в зависимости от разрешающей силы инфракрасного спектрометра число и форма получаемых в записи максимумов в этих полосах

Рис. 15. Поглещение атмесферных паров H₂O (призма LiF) 4.

Частоты в см-1

 (1) 2017,9 (2) 1992,5 (3) 1967,5 (4) 1943,5 (5) 1921,5 (6) 1890,6 	 (7). 1869,5 (8) 1845,5 (9) 1829,5 (16) 1824,8 (11) 1793,5 (12) 1773,5 	 (13) 1751,2 (14) 1734,2 (15) 1730,0 (16) 1717,6 (17) 1700,1 (18) 1695,9 	 (19) 1675,2 (20) 1662,8 (21) 1645,5 (22) 1635,6 (23) 1617,0
--	--	--	---

могут быть различными (сравни рис. 14 и 19). Поэтому их следует отнести к нормалям II класса и во всех случаях сравнивать получаемые записи спектров со спектрами, приведёнными на рисунках.

о выборе нормалей



в зависимости от разрешающей силы инфракрасного спектрометра число и форма получаемых в записи максимумов в этих полосах

Рис. 15. Поглещение атмесферных паров H₂O (призма LiF) 4.

Частоты в см-1

 (1) 2017,9 (2) 1992,5 (3) 1967,5 (4) 1943,5 (5) 1921,5 (6) 1890,6 	 (7). 1869,5 (8) 1845,5 (9) 1829,5 (16) 1824,8 (11) 1793,5 (12) 1773,5 	 (13) 1751,2 (14) 1734,2 (15) 1730,0 (16) 1717,6 (17) 1700,1 (18) 1695,9 	 (19) 1675,2 (20) 1662,8 (21) 1645,5 (22) 1635,6 (23) 1617,0
--	--	--	---

могут быть различными (сравни рис. 14 и 19). Поэтому их следует отнести к нормалям II класса и во всех случаях сравнивать получаемые записи спектров со спектрами, приведёнными на рисунках.

флуорита следует пользоваться при сравнении записями спектров, приведёнными на рис. 19.

NaC1

Призмы из каменной соли наиболее часто применяются на практике, так как дают возможность охватить широкую область инфракрасного спектра от 4000 до 660 cm^{-1} с удовлетворительной дисперсией. Однако наиболее выгодная область применения призм



Рис. 19. Поглощение NH₃ (газ, p = 100 мм рт. ст., d = 100 мм) и атмосферных паров H₂O (призма CaF₂)⁴.

		Частоты	в сл	u^{-1}		
(1) 390	$\begin{array}{cccc} 02 & (10) \\ 54 & (11) \\ 58 & (12) \\ 21 & (14) \\ 52 & (15) \end{array}$	3674	(19)	3490	(29)	3296
(2) 385		3650	(20)	3471	(30)	3276
(3) 383		3629	(21)	3452	(31)	3256
(4) 382		3586	(22)	3433	(32)	3236
(5) 380		3566	(23)	3414	(33)	3216

NaCl начинается ниже 2000 cm^{-1} . Здесь для градуировки рекомендуются структуры полос полощения атмосферной влаги, аммиака и CO₂ (рис. 20, 21 и 22) в качестве нормалей I и II класса. Градуировка области выше 2000 cm^{-1} , а также приближённая градуировка всей области работы призмы NaCl может быть выполнена по данным рис. 16, 23, 24 и 25 (нормали II и III класса).

KC1

Сильвиновая призма не имеет широкого применения, так как в её рабочей области 1000—500 см⁻¹ достаточно хорошие резульфлуорита следует пользоваться при сравнении записями спектров, приведёнными на рис. 19.

NaC1

Призмы из каменной соли наиболее часто применяются на практике, так как дают возможность охватить широкую область инфракрасного спектра от 4000 до 660 cm^{-1} с удовлетворительной дисперсией. Однако наиболее выгодная область применения призм



Рис. 19. Поглощение NH₃ (газ, p = 100 мм рт. ст., d = 100 мм) и атмосферных паров H₂O (призма CaF₂)⁴.

		Частоты	в сл	u^{-1}		
(1) 390	$\begin{array}{cccc} 02 & (10) \\ 54 & (11) \\ 58 & (12) \\ 21 & (14) \\ 52 & (15) \end{array}$	3674	(19)	3490	(29)	3296
(2) 385		3650	(20)	3471	(30)	3276
(3) 383		3629	(21)	3452	(31)	3256
(4) 382		3586	(22)	3433	(32)	3236
(5) 380		3566	(23)	3414	(33)	3216

NaCl начинается ниже 2000 cm^{-1} . Здесь для градуировки рекомендуются структуры полос полощения атмосферной влаги, аммиака и CO₂ (рис. 20, 21 и 22) в качестве нормалей I и II класса. Градуировка области выше 2000 cm^{-1} , а также приближённая градуировка всей области работы призмы NaCl может быть выполнена по данным рис. 16, 23, 24 и 25 (нормали II и III класса).

KC1

Сильвиновая призма не имеет широкого применения, так как в её рабочей области 1000—500 см⁻¹ достаточно хорошие результаты достигаются с призмами NaCl и KBr. Данные для градуировки этих двух призм могут быть использованы и для сильвиновой призмы.

KBr

Основная рабочая область бромистого калия занимает интервал от 1000 до 400 cm^{-1} . При работе в этой области возникают



Рис. 20. Поглощение атмосферных паров H₂O (призма NaCl) 4.

Частоты в cm^{-1}

(5)	1921,5	(15) 1735,6	(30) 1559,6	(42) 1436,6
(7)	1890,5	(16) 1717,6	(31) 1541,6	(45) 1419,6
(8)	1869,5	(17) 1699,6	(33) 1522.6	(48) 1395,6
(9)	1845,5	(18) 1684,6	(35) 1507,6	(49) 1387,6
(10)	1829,5	(19) 1670,6	(36) 1497,6	(50) 13,75,7
(12)	1793,5	(23) 1636,6	(37) 1490,6	(52) 1362,7
(13)	1773,5	(25) 1617,6	(38) 1473,6	(53) 1339,7
(14)	1750,5	(28) 1577,6	(40) 1458,6	

некоторые затруднения из-за значительного количества рассеянного света высоких частот в приборе (см. приложение 3), сравнительно малой энергии излучения источников и недостаточной чувствительности приёмников. Поэтому, например, на спектрометре ИКС-11 трудно достичь достаточно хорошего разрешения, что осложняет

2*





градуировку прибора. Бромистый калий в области 1000—650 см⁻¹ обладает значительно меньшей дисперсией, чем NaCl, поэтому удобные для градуировки призмы вращательные структуры полос поглощения NH₃ и CO₂ здесь не могут быть использованы, но опектры полистирола, пиридина и 1,2,4-трихлорбензола (рис. 24



и 25) дают вполне хороший результат во всей области работы призмы KBr. Атмосферная влага, CO₂ и пары метилового спирта, дающие большое число полос в интервале 740—400 с M^{-1} , можно использовать в качестве нормалей II класса (рис. 26).

KRS-5, CsBr, CsJ

Призмы из KRS-5 (смешанный кристалл: 58,3% T1J и 41,7% T1Br⁹), бромистого и иодистого цезия сравнительно недавно начали применяться в инфракрасных спектрометрах и позволили расширить область применения призменных приборов до 250 см⁻¹ (KR\$-5 и CsBr) и до 200 см⁻¹ (CsJ). В литературе описано несколько подобных приборов $^{10, 11, 12}$ и получены значения частот для полос поглощения атмосферной влаги и CO₂, которые могут



о выборе нормалей

23

быть использованы для градуировки (рис. 27 и 28). Следует отметить, что при работе в этой области необходимо принимать специальные меры для устранения рассеянного излучения высоких частот, или малых длин волн (см. приложение 3).

4. Заканчивая настоящий параграф, необходимо сделать несколько замечаний о возможности повышения точности градуировки



Рис. 26. Поглощение атмосферных H₂O, CO₂ и паров CH₃OH (чашка с жидкостью в блоке осветителя спектрометра) (призма KBr)⁴.

		Частоть	ц в см ⁻¹	
$\begin{array}{c} (1) & 73 \\ (2) & 72 \\ (3) & 61 \\ (4) & 59 \\ (5) & 58 \\ (6) & 57 \end{array}$	36,51 (7 20,5 (8 11,29 (9) 99,34 (10 32,45 (11 74,35 (12)	 548,51 526,09 502,32 494,82 492,09 474,53 	 (13) 472,56 (14) 457,93 (15) 453,84 (16) 444,18 (17) 442,13 	 (18) 439,59 (19) 436,53 (20) 425,31 (21) 423,03 (22) 419,10

соответствующим выбором метода регистрации спектров. Особое внимание следует обратить на точность нанесения на спектр отметочных линий или меток, соответствующих определённым отсчётам по шкале барабана развёртки спектра. Автоматические отметочные устройства, подобные установленным на спектрометре ИКС-11 с фотографической записью, непригодны для целей точной градуировки. Наши измерения на ИКС-11 показали, что значительное улучшение точности может быть достуто очень простым

24

путём. Для этого достаточно снять автоматические контакты цепи отметочной лампочки и установить вместо них ручное кнопочное включение вне прибора. Тогда число и расположение отметочных линий, наносимых в течение записи спектра, могут быть выбраны наилучшим образом в соответствии с особенностями измеряемого



Рис. 27. Поглощение атмосферных H₂O и CO₂ (призма CsBr)^{4, 10}.

Частоты в cm^{-1}

(1)	3400	(14) 502.	32 (23)	431.24	(33)	351.79
8	0250	(15) 402	$\frac{102}{100}$ $\frac{120}{124}$	495 21	1241	240,93
(2)	2000	(10) 492,	.09 (24)	420,01	(04)	349,03
(3)	1600	(16) 484,	.05 (25)	423,03	(35)	343,29
(4)	720,5	(17) 472,	56 (26)	419,10	(37)	335,25
(5)	668	(18) 457,	93 (27)	397,71	(38)	327,70
ÌΤ)	618,1	(20) 447,	02 (29)	375,69	(39)	323,82
άń	526,09	(21) 442,	.13 (30)	370,16	(4))	302,92
(13)	506,97	(22) 436,	53 (32)	354,48	(42)	298,53
` '		• •	. ,		(43)	289,57

спектра и скоростью записи. Кроме того, легко могут быть изготовлены шкалы для отсчётов в промежутках между отметочными линиями (рис. 29).

При градуировке прибора по спектральным нормалям всегда встаёт задача нахождения для каждой градуировочной полосы у соответствующего отсчёта T_n по шкале спектрометра. Очевидно, что точность градуировки не может быть выше точности отсчётов T_{n} (в сопоставимых величинах), т. е. существует некоторый предел точности измерений (и градуировки) для данного прибора, который мы будем называть воспроизводимостью или собственной погрешностью прибора Δv_{nn} . Если при неизменном



Рис. 28. Поглощение атмосферных паров H_2O и $CO_2^{11, 12}$. *а* — призма CsJ в обычной автоколлимационной установке, δ — призма CsJ в двойной автоколлимационной установке по Уолшу, *в* — призма KRS-5. (Значения частот см. рис. 27.)

режиме работы прибора при повторных измерениях спектра произведено несколько отсчётов T для одной и той же полосы » и найдено среднее значение T_{cpeg} и среднее отклонение от среднего — ΔT_{cpeg} , то Δv_{np} определяется для участка спектра вблизи » из простого соотношения

$$|\Delta v_{np}| = \frac{dv}{dT} |\Delta T|_{cpeg},$$

причём $\frac{dv}{dT}$ можно заменить на отношение разностей $\frac{v_2 - v_1}{T_2 - T_1}$ крайних частот данного участка спектра и соответствующих им отсчётов. Например, из табл. II § 2 для области 1340—1870 см⁻¹ (призма Na Cl) находим $|\Delta T| = 0,2, \frac{dv}{dT} \cong \frac{v_8 - v_{53}}{T_8 - T_{53}} = 3,1$, тогда $|\Delta v_{cpeg}| =$ $= 0,6 \ cm^{-1}$ и относительная погрешность $\frac{\Delta v_{cpeg}}{v_{cpeg}} = 0,04\%$. Значительные дополнительные погрешности вносят перестановки призм



Рис. 29. Пример записи спектра с отметочными линиями и отсчётная шкала. H₂O_{атмосф}: спектрометр ИКС-11; призма NaCl; щель 0,080 *мм*; скорости: развёртки спектра — 1, бумаги — 3. ФЭОУ 1,7 *в*. Штифт 0,6 *а*.

 $(|\Delta T| \approx 1,0)$ и колебания температуры рабочего помещения. Необходимые в этом случае поправки мы рассмотрим в § 3.

Замечания относительно метода нанесения отметочных линий остаются в силе и при записи спектров пером (например, с помощью самописца типа ЭПП-09). Но нужно сказать, что по сравнению с фотографической записью в этом случае труднее добиться той же степени точности градуировки.

А. Н. АЛЕКСАНДРОВ И В. А. НИКИТИН

§ 2. МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГРАДУИРОВОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Если в результате измерений градуировочных спектров получено п отсчётов Т, на шкале барабана развёртки спектра, соответствующих n градуировочным частотам у, т. е. получена некоторая функция v(T), заданная таблицей T, для неравноотстоящих значений у,, то очередной задачей является выбор метода представления этой функции в форме, удобной для быстрого и точного определения значений » по любым Т. Простейший путь — это построение плавной кривой v(T) по точкам v_n , T_n , нанесённым на миллиметровую бумагу. Но такое построение имеет существенные недостатки. Прежде всего, прозедение плавной кривой через неравноотстоящие группы точек, отделённые часто значительными промежутками, является не простой задачей и неизбежно вносит дополнительные погрешности, особенно в тех случаях, когда необходимо охватить широкую область спектра в крупном масштабе. Например, при работе с призмой из каменной соли наиболее употребительна область частот 700-2400 см-1. Следовательно, для обеспечения точности отсчётов в 1 см-1 необходима шкала частот на градуировочном графике длиной 1700 мм. Такие большие листы с градуировочными кривыми громоздки и неудобны в пользовании. Поэтому зависимость между у и Т более выгодно представлять в форме таблицы, где величины у даются для равноотстоящих значений Т через интервал ΔT , обеспечивающий необходимую точность результата при линейной интерполяции внутри интервала. Ниже мы рассмотрим несколько методов составления подобных градуировочных таблиц.

Основными источниками ошибок при градуировке инфракрасных спектральных приборов являются собственные погрешности прибора $\Delta \nu_{np}$ (см. § 1), неточность значений частот градуировочных полос $\Delta \nu_{non}$ и погрешности, вносимые в процессе построения градуировочных таблиц или кривых $\Delta \nu_{nn}$. Приближённо можно считать, что общая погрешность градуировки прибора является суммой этих величин:

$$\Delta \nu = \Delta \nu_{np} + \Delta \nu_{non} + \Delta \nu_{rp}, \qquad (1)$$

и для относительной погрешности имеем:

$$\frac{\Delta v}{v} = \frac{\Delta v_{np}}{v} + \frac{\Delta v_{non}}{v} + \frac{\Delta v_{rp}}{v}.$$
 (2)

Относительная погрешность значений частот большинства градуировочных полос, приведённых в § 1, заключена в пределах. $0,0003\% \ll \frac{\Delta v_{\text{пол}}}{v} \ll 0,01\%$, и ею можно пренебречь по сравнению

о выборе нормалей

с относительной собственной погрешностью прибора, равной, например, для ИКС-11 0,03 — 0,07%. Если, кроме того, и

$$\frac{\Delta v_{rp}}{v} < \frac{\Delta v_{np}}{v}, \qquad (3)$$

то общая погрешность результата градуировки примет минимальное значение и не будет превышать собственной погрешности прибора: $\left(\frac{\Delta v}{v}\right)_{\text{мин}} = \frac{\Delta v_{\text{пр}}}{v}$. Условие (3) позволяет, таким образом, выбрать в каждом частном случае наиболее целесообразный метод градуировки.

Мы рассмотрим несколько методов. В методе I повышение точности результата достигается графически — построением гладкой кривой производной от функции v(T). Метод II использует «кривую поправок» на отклонение функции v(T) от прямой линии и обеспечивает высокую точность, но применим лишь на отдельных участках спектра. В методах III и IV используются в той или иной форме интерполяционные формулы. Последний метод V является комбинацией методов II и IV. Точность методов возрастает в последовательности: I, IV, V, III и II.

Метод I

Пусть в результате измерений получено n пар значений v_n , T_n , по которым вычерчен график зависимости T(v). Ошибки, допущенные при вычерчивании, могут быть в значительной мере исправлены следующим путём ¹³.

Для ряда последовательных равноотстоящих значений T находят соответствующие величины \vee из графика и составляют таблицу. Находя из таблицы разности $\Delta \vee$ между парами соседних значений \vee , строят кривую зависимости $\Delta \vee$ от T. На тех участках, где значения $\Delta \vee$ заметно отклоняются от плавно возрастающей (или убывающей) последовательности, вносят необходимые исправления в величины \vee , добиваясь наилучшего приближения $\Delta \vee$ к плавной кривой. Исправленная таким образом градуировочная таблица обеспечивает точность порядка нескольких единиц четвёртого знака $\left(\frac{\Delta \nu_{\rm rp}}{\nu} \leqslant 0.5\%\right)$ при условии, что интервал ΔT между соседними значениями T в таблице выбран достаточно малым и линейная интерполяция внутри ΔT не вносит заметной ощибки.

Метод II

Значительно более точный результат может быть получен с помощью метода, предложенного Мартином ¹⁴.

Рассмотрим некоторый участок спектра, сравнительно равномерно заполненный точками v_n , T_n , например, область поглощения

А. Н. АЛЕКСАНДРОВ И В. А. НИКИТИН

атмосферной влаги 1340—1870 см⁻¹ (см. табл. II). Пусть эти точки располагаются на плоскости (v, T), как это изображено-

Таблица II

Атмосферная влага

Спектрометр ИКС-11 № 530032 Призма NaC1

п номера полос	ч _п (см ⁻¹)	<i>Т_п</i> среднее из 6 измерений	$\Delta {m T}$ среднее		
$\begin{array}{c} 8\\ 9\\ 10\\ 12\\ 13\\ 14\\ 15\\ 16\\ 17\\ 18\\ 19\\ 23\\ 25\\ 28\\ 30\\ 31\\ 33\\ 35\\ 36\\ 37\\ 38\\ 40\\ 42\\ 45\\ 48\\ 49\\ 50\\ 52\\ 53\\ \end{array}$	1869,5 1845,5 1829,5 1793,5 1773,5 1750,5 1735,6 1717,6 1699,6 1684,6 1670,6 1636,6 1617,6 1559,6 1541,6 1522,6 1507,6 1497,6 1490,6 1490,6 1490,6 1436,6 1419,6 1395,6 1387,6 1387,6 1387,7 1362,7 1339,7	1830,6 $1825,9$ $1822,6$ $1814,7$ $1810,2$ $1804,8$ $1801,1$ $1796,8$ $1792,3$ $1787,9$ $1783,9$ $1774,7$ $1769,1$ $1755,9$ $1750,1$ $1744,1$ $1737,3$ $1732,2$ $1728,4$ $1725,2$ $1719,1$ $1712,6$ $1703,8$ $1696,1$ $1685,2$ $1681,2$ $1674,9$ $1668,8$ $1656,8$	$\begin{array}{c} 0,2\\ 0,2\\ 0,1\\ 0,1\\ 0,1\\ 0,3\\ 0,1\\ 0,2\\ 0,1\\ 0,2\\ 0,1\\ 0,2\\ 0,1\\ 0,2\\ 0,1\\ 0,2\\ 0,3\\ 0,1\\ 0,2\\ 0,3\\ 0,1\\ 0,2\\ 0,3\\ 0,1\\ 0,2\\ 0,2\\ 0,3\\ 0,1\\ 0,2\\ 0,2\\ 0,3\\ 0,1\\ 0,2\\ 0,2\\ 0,3\\ 0,1\\ 0,2\\ 0,2\\ 0,3\\ 0,1\\ 0,2\\ 0,2\\ 0,3\\ 0,3\\ 0,2\\ 0,3\\ 0,1\\ 0,2\\ 0,3\\ 0,2\\ 0,3\\ 0,3\\ 0,3\\ 0,3\\ 0,3\\ 0,3\\ 0,3\\ 0,3$		
Среднее $ \Delta T = 0,2$					

на рис. 30. Выберем среди этих точек одну, желательно более надёжную, т. е. соответствующую узкому, хорошо разрешённому пику на кривой поглощения, для которого значение T_n определено с наименьшей погрешностью. Пусть это будет точка с координатами v_0 , T_0 (рис. 30). Проведём через неё прямую с наклоном K, приблизительно равным среднему наклону точек v_n , T_n на плоскости (», Т), т. е. в нашем случае

$$K \approx \frac{v_8 - v_{53}}{T_8 - T_{53}},\tag{4}$$

где v₈, T₈ и v₅₃, T₅₃ — координаты крайних точек № 8 и № 53 (табл. II). Уравнение прямой

наклона К будет иметь вид

$$\nu' - \nu_{v} = K(T' - T_{v}). \quad (5)$$

Далее определим расстояния β_n от каждой экспериментальной точки до прямой (5). Очевидно, что

$$\beta_n = \nu'_n - \nu_n \qquad (6)$$

или, используя уравнение (5) и тождество $T'_n \equiv T_n$,

 $\beta_n = [K(T_n - T_v) + \nu_v] - \nu_n. (7)$

Эту зависимость между в и Т назовём «кривой поправок» на отклонение ис-





Рис. 31. Вид «кривой поправок» для участка спектра 1340— 1870 см⁻¹ (метод Мартина).



Рис. 30. Определение значений β_n в методе Мартина.

В качестве начальной точки v_0, T_0 была выбрана точка N_2 15 с координатами $v_0 =$ = 1735,6 см⁻¹, $T_0 =$ 1801,1. Наклон прямой (5) был выбран равным 3 и величины β_n для каждой точки v_n, T_n рассчитаны по формуле: $\beta_n =$ = [3 (T_n – 1801,1)+1735,6] – v_n .

Заметим, что «кривая поправок» может быть вычерчена в сравнительно небольшом масштабе, так как неточности в отсчёте величин T здесь вносят в несколько раз меньшую погрешность в значения », чем это имеет место при отсчётах на кривой v(T).

«Кривая поправок» (7) позволяет легко получить табличное представление функции v(T) градуируемого прибора. Для этого найдём для ряда равноотстоящих значений T_m соответствующие

значения β_m на «кривой поправок», а из (6) и (5) получим: $-\beta_m + v'_m = v_m, v'_m = K(T_m - T_v) + v_v$, и тогда $v_m = K(T_m - T_v) + v_0 - \beta_m.$ (8)

Это основное уравнение для расчёта градуировочной таблицы. В качестве примера приводим часть градуировочной таблицы (см. табл. III), рассчитанной по результатам измерений, представленным в таблице II. Внизу таблицы указаны координаты контрольной точки, используемые при контроле стабильности градуировки (см. § 3).

Таблица III

Деления барабана	Частоты (см ⁻¹)	Табл. разности
1650 1660 1670 1680 	$ \begin{array}{r} 1328 \\ 1346 \\ 1365 \\ 1385 \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \\ $	18 19 20

Градуировочная таблица Спектрометр ИКС-11, Призма NaCi

Контрольная точка (№ 30)

$$T = 1750, 1$$

Основным достоинством изложенного метода является высокая точность результата. Практически процедура градуировки (расчёты и вычерчивание «кривых поправок») не вносит никакой дополнительной ошибки (т. е. Δv_{rp} весьма мало) и точность результата градуировки лимитируется лишь собственной погрешностью прибора. Метод применим к любым призменным спектральным приборам в тех областях спектра, где есть возможность получить достаточное число точек v_n , T_n для построения «кривой поправок» (например, в инфракрасной области путём измерения структуры полос поглощения паров H_2O , NH_3 , HCI, HBr, CO и т. д.). Если таких полос становится непримениым. Рассмотрим этот случай на примере.

Метод III

Воспользуемся тем фактом, что градуировочная кривая T (v) может быть приближённо представлена интерполяционной формулой

$$T - T_0 = KZ = K \frac{1}{v^2 - v_r^2} , \qquad (9)$$

о выборе нормалей

. .

١

где T_0 , K и v_r — постоянные ^{13, 15}. Наилучшее приближение достигается при выборе значений v_r согласно таблице IV.

Значения постоянной у, в формуле (9) для различных призм и областей спектра (по^{4, 15, 16})

Материал призмы	Область спектра (см ⁻¹)	$v_{r}^{2} \cdot 10^{-6}$
NaCl	640725 725833 8331014 10141420 14201970	+ 0,01518 + 0,02666 + 0,01237 + 0,00204 - 0,03323
LiF	2000 - 3200 3200 - 3900 3900 - 5000 5000 - 7000	$\begin{array}{rrrr} & & 0,049204 \\ & & 0,287009 \\ & & 2,772416 \\ &12,062280 \end{array}$
CaF2	1300—3500	+ 0,0100
KBr	4001000	+ 0,013271

Применим формулу (9) к случаю градуировки призмы LiF в области 2000—2600 с m^{-1} по результатам измерений, приведённым в таблице V. (Здесь на участке протяжённостью 600 с m^{-1} мы

Таблица V

Спектрометр ИКС-11. Призма LiF

 H_2O и CO_2 атмосферы, HCl p = 360 мм рт. ст., d = 100 мм

Номера полос <i>п</i>	Частоты v _n (см ⁻¹)	Отсчёты в делениях барабана Т _{п сред}	Объект
3 2 1 22 21 20	1943,5 1967,5 1992,5 2349,3 2599,0 2625,7 2652,0	337,5 383,0 426,0 906,8 1136,0 1156,2 1176,2	H ₂ O атмосф. H ₂ O » H ₂ O » CO ₂ атмосф. (центр) HCI HCI HCI HCI

З УФН, т. LVI, вып. 1

Таблица IV

имеем лишь три точки 1992,5; 2349,3; 2599,0 см⁻¹; предыдущий метод неприменим.) Вычислим $Z_n = \frac{1}{\nu_n^2 - \nu_r^2}$ для всех ν_n из таблицы V, принимая $\nu_r^2 = 0,0492 \cdot 10^6$, и нанесём точки T_n , Z_n на график (рис. 32). Согласно (9) они должны лежать на одной прямой $T = KZ + T_v$. Действительно, оказывается, что для разби-



Рис. 32. Интерполяция участка 2000 — 2600 см⁻¹ при градуировке призмы LiF (метод III). раемого случая отклонение точек от прямой не превышает 0,0003 · 10⁻⁶ (в величинах Z), что соответствует $\Delta v \approx 1 \ cm^{-1}$ и не превышает собственной погрешности прибора. Определяя, далее, из графика величины Z_m для ряда равноотстоящих значений T_m и переходя

к $v_m = \left(\frac{1}{Z_m} + v_r^2\right)^{\frac{1}{2}}$, легко построить градуировочную таблицу, аналогичную таблице III. Отметим, что при пользовании

методом III графическое построение прямой $T = KZ + T_0$ не обязательно, так как постоянные T_0 , K и ν_r в формуле (9) могут быть найдены аналитически для любой области спектра.

Запишем (9) в форме

$$v^2 = v_r^2 + \frac{K}{T - T_0} \,. \tag{10}$$

Сравнение этого выражения с формулой Хартмана

$$\lambda = \lambda_0 + \frac{c}{d_0 - d} \tag{11}$$

показывает, что отыскание значений постоянных v_r , K и T_v в (10) можно вести методами, аналогичными методу Сойера (¹⁷, стр. 246), путём подстановки трёх пар значений v_n , T_n (определяемых на опыте) в формулу (10) и решения трёх получающихся при этом совместных уравнений ¹⁶. Например, для разобранного выше случая градуировки области 2000—2600 с m^{-1} с призмой LiF систему уравнений можно написать в виде

$$v_r^2 = (1992,5)^2 - \frac{K}{426 - T_0} ,$$

$$v_r^2 = (2349,3)^2 - \frac{K}{906,8 - T_0} ,$$

$$v_r^2 = (2599,0)^2 - \frac{K}{1136 - T_0} .$$
(12)

о выборе нормалей

Решение такой системы требует довольно кропотливых вычислений, но обеспечивает более высокую точность градуировки, чем графическое построение. Решение системы вида (12) может оказаться необходимым в случаях градуировки спектрометров со стеклянными и кварцевыми призмами и призмами из кристаллов КС1, KRS-5, KJ, CsBr, AgC1, для которых значения постоянной уг неизвестны.

Мы рассмотрели несколько методов градуировки призменных спектральных приборов, обеспечивающих высокую точность в широкой области спектра. Но все они имеют один общий недостаток: для выполнения градуировки необходимо проводить довольно трудоёмкие измерения спектров ряда соединений. Кроме того, интерполяционная формула (9) применима лишь вдалеке от коротковолновой области поглощения материала призм.

Изложенный ниже метод IV свободен от этих недостатков, но даёт меньшую точность (порядка 0,4%).

Метод IV

В тех случаях, когда по каким-нибудь причинам проведение измерений градуировочных спектров различных объектов затруднительно, можно для приближённой градуировки прибора применить метод Мак-Киннея и Фриделя¹⁵. Метод был предложен для градуировки призм NaC1 и KBr, но может быть распространён и на случай градуировки любой призмы. Мы рассмотрим лишь случай градуировки призмы NaC1.

Для получения исходных данных здесь необходимо измерить лишь испускание натровой лампы и спектры поглощения атмо-

сферных O_{2} и $H_{2}O$ и произвести отсчёты T_{n} в делениях шкалы спектрометра для полос v_{n} , указанных в таблице VI. (В таблицу включены также 6 частот NH₃; их использование даёт некоторое улучшение результата. Частоты ниже 668 см⁻¹ применяются для градуировки призмы KBr.) Далее следует вычислить величины

$$Z_n = \frac{1}{\nu_n^2 - \nu_r^2},$$



Рис. 33. Вид кривой $T - T_0 = Av^2 + KZ$ (метод IV).

принимая для v_r^2 значение $0.015625 \cdot 10^6 \ cm^{-2}$, и на-

нести точки T_n , Z_n на график (рис. 33). Точки T_n , Z_n образуют кривую, уравнение которой даётся следующей приближённой з*

формулой:

$$T - T_0 = Av^2 + KZ, \tag{13}$$

где $Z = \frac{1}{v^2 - v_r^2}$. Эта формула является обобщением формулы (9).

Таблица VI

№ п/п	Частоты (см ⁻¹)	Объект	№ рисунка	№ полосы
$ \begin{array}{c} 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\\ 9\\ 10\\ 11\\ 12\\ 13\\ 14\\ 15\\ 16\\ 17\\ 18\\ 19\\ 20\\ 21\\ 22\\ \end{array} $	$\begin{array}{c} 16969\\ 3740\\ 2349,3\\ 1829,5\\ 1636,6\\ 1473,6\\ 1177,6\\ 1103,8\\ 1012,3\\ 948,6\\ 892,2\\ 828,0\\ 720,5\\ 668,0\\ 526,09\\ 502,32\\ 472,56\\ 457,93\\ 419,10\\ 397,71\\ 375,69\\ 370,16\\ \end{array}$	$\begin{array}{c} D\text{-линия Na} \\ H_2O \text{ атм.} \\ CO_2 & * \\ H_2O & * \\ H_2O & * \\ H_2O & * \\ H_2O & * \\ NH_3 & * \\ H_3 & * \\ NH_3 & * \\ NH_3 & * \\ H_3 & * \\ NH_3 &$	$ \begin{array}{c}\\ -23\\ 20\\ 20\\ 20\\ 21\\ 21\\ 21\\ 21\\ 21\\ 21\\ 21\\ 22\\ 22\\ 27\\ 27\\ 27\\ 27\\ 27\\ 27\\ 27\\ 27$	3 10 23 38 4 9 18 24 31 37 1 20 11 14 17 18 26 27 29 30

Градуировочные частоты к методу Мак-Киннея и Фриделя

Член Av^2 здесь учитывает поглощение коротковолнового излучения материалом призмы. Для определения постоянных A и K будел приближённо считать ветвь BC кривой T(Z) прямой линией. Продолжая эту прямую до пересечения с осью ординат, найдём разность ординат точки пересечения T_i и отсчёта T_{Na} для D-линии Na ($\lambda = 0.58932 \mu$; $\nu = 16969 \text{ с.м}^{-1}$) и определим постоянную A из соотношения

$$A v_{\rm Na}^2 = T_j - T_{\rm Na}.$$

Далее, определим из графика постоянную K как тангенс угла наклона прямой BC к оси абсцисс, и подстановкой найденных значений A и K и величин v_n и T_n для нескольких точек в формулу (13) определим среднее значение постоянной T_0 . Таким образом все три постоянные A, K и T_0 определены и формула (13) позволяет найти v по любому T и составить градуировочную таблицу. Точность градуировки при этом получается не выше 0,4%. Дополнительные вычисления дают возможность несколько улучшить значения постоянных, при этом точность градуировки несколько повышается (см. ^{13, 15}). Заметим, что при градуировке приборов с призмами KBr, KRS-5 и др. в области ниже 1000 см⁻¹ можно отбросить член Av^2 в формуле (13), так как поглощение материалом призм коротковолновых лучей в этом случае не играет роли.

Рассмотрим ещё один метод градуировки¹⁸, являющийся в общих чертах комбинацией методов II и IV и требующий меньшего числа экспериментальных точек, чем метод II.

Вернёмся к рис. 33 и разобьём всю рабочую область призмы на две части: *BC* — область, где отсутствует поглощение коротковолновых лучей материалом призмы, и *BD* — область, где это поглощение играет заметную роль. Рассмотрим эти области отдельно.

1. Область ВС. Здесь можно не учитывать член Av² и применить в первом приближении интерполяционную формулу вида

$$T = \frac{K}{v^2 - v_r^2} + T_0. \tag{14}$$

Подставляя сюда измеренные значения T_i для четырёх градуировочных полос v_i , получим две системы уравнений с двумя неизвестными K и T_0 :

$$\begin{cases} T_1 = \frac{K}{v_1^2 - v_r^2} + T_0, \\ T_2 = \frac{K}{v_2^2 - v_r^2} + T_0, \end{cases} \begin{cases} T_3 = \frac{K}{v_3^2 - v_r^2} + T_0, \\ T_4 = \frac{K}{v_4^2 - v_r^2} + T_0. \end{cases}$$

Пусть $K_1 T_{v1}$ — решения первой системы, $K_2 T_{v2}$ — решения второй системы, тогда средние значения постоянных формулы (14) определятся из соотношений

$$\overline{K} = \frac{1}{2} (K_1 + K_2), \ \overline{T}_0 = \frac{1}{2} (T_{01} + T_{02}).$$
 (15)

Для дальнейшего используем метод II, но в несколько изменённом виде. Подставим \overline{K} и \overline{T}_{u} в формулу (14) и решим её относительно у:

$$\mathbf{v} = \left(\frac{\overline{K}}{T - \overline{T}_0} + \mathbf{v}_r^2\right)^{\frac{1}{2}}.$$
 (16)

Это уравнение здесь будет играть роль прямой (5). Тогда для построения «кривой поправок» $\beta'(T)$ получим из (6) и (16), что

$$\beta'_{n} = \left(\frac{\overline{K}}{T_{n} - \overline{T_{0}}} + \nu_{r}^{2}\right)^{\frac{1}{2}} - \nu_{n}, \qquad (17)$$

где v_n — градуировочные частоты и T_n — соответствующие им отсчёты в делениях шкалы прибора.

Формула для расчёта градуировочной таблицы будет иметь вид

$$\nu_m = \left(\frac{\overline{K}}{T_m - \overline{T}_0} + \nu_r^2\right)^{\frac{1}{2}} - \beta'_m, \qquad (18)$$

где β' определяются для каждого T из «кривой поправок».

2. Область *BD*. Как уже указывалось выше, для учёта поглощения коротковолновых лучей материалом призмы в формулу (14) должен быть введён поправочный член Av^2 ; отметим теперь,



что наилучшее приближение достигается, если показатель степени у v считать экспериментальной величиной ^{13,18}. Его находят следующим образом. Вычисляют $T_{n \text{ выч}}$ по (14) для нескольких наиболее надёжных градуировочных частот v_n , принимая для постоянных Kи T_0 значения из (15), и составляют разности между измеренными значениями T_n и вычисленными:

$$S_n = T_n - T_{n \text{ выч}}.$$

Далее полагают:

$$S_n = A v_n^{\alpha}$$

и строят прямую (рис. 34):

$$g S = \alpha \lg v + \lg A,$$

из которой находят постоянные α и A и вычисляют точные величины $S_n = A_{\nu_n}^{\alpha}$ для всех ν_n (или находят их из графика). После

этого пишут уравнение

$$T_n = \frac{\overline{K}}{\nu_n^2 - \nu_r^2} + T_u + A\nu_n^2$$

и вычисляют из него $T'_{n \text{ выч}}$ для всех v_n . Разности $\sigma = T_n - T'_{n \text{ выч}}$ дают «кривую поправок» $\sigma(v)$ (рис. 35) и тогда для составления градуировочной таблицы получают уравнение

$$T = \frac{\overline{K}}{\nu^2 - \nu_r^2} + \overline{T}_0 + A\nu^{\alpha} + \sigma.$$
 (19)

Таблица составляется в величинах T_m для равноотстоящих значений v_m . На практике обычно удобнее пользоваться обратной таблицей (v как функция от T), её легко получить пересчётом. Метод обеспечивает точность 0,1% по всему градуированному участку.

§ 3. СТАБИЛЬНОСТЬ ГРАДУИРОВКИ

а) Влияние температуры

Заметная зависимость показателей преломления большинства применяемых для изготовления призм кристаллических материалов от температуры (см., например, рис. 38) вынуждает принимать специальные меры для учёта или компенсации температурных смещений градуировки. С этой целью призмы современных инфракрасных спектрометров снабжаются биметаллическими температурными компенсаторами, обеспечивающими хорошую стабильность градуировки в некотором интервале температур.

На серийных спектрометрах ИКС-11 нами была произведена проверка действия компенсаторов. Измерения проводились при колебаниях температуры прибора от 16 до 26°С. Степень компенсации при этом можно было оценить путём сравнения наблюдённых величин температурных смещений $\frac{\Delta\lambda}{\Delta t} \mu \cdot 2pad^{-1}$ с рассчитанными для случая отсутствия компенсатора по формуле

$$\Delta \lambda = \frac{\left(\frac{dn}{dt}\right)_{\lambda}}{\left(\frac{dn}{d\lambda}\right)_{\lambda}} \Delta t$$
(20)

 $\left(\text{для } \frac{dn}{d\lambda} \text{ и } \frac{dn}{dt} \right)$ были использованы значения, приведённые в таблицах XII и XIV. Часть результатов дана в таблице VII. Неправильная установка компенсаторов, обнаруженная нами на одной призме,

А. Н. АЛЕКСАНДРОВ И В. А. НИКИТИН

Таблица VII

Температурные	смещения гр	адуировки	спектрометров	ИКС-11	с призмами
	NaCl (cpen	ние значен	ия) (при ∆ <i>t</i> ́≪6	°C)	•

	Смещения $\frac{\Delta\lambda}{\Delta t}$ $\mu \cdot cpad^{-1}$				
Область λ в μ	при правильной установке ком- пенсаторов	рассчитанные по (20)	при неправильной установке ком- пенсаторов		
97	0.003	0.013	0.022		
6,4	0,002	0,007	0,013		
15,0	0,001	0,001	0,003		

приводит, как это видно из таблицы, к весьма значительным смещениям. При правильной же установке компенсация вполне удовлетворительная: в пределах $\Delta t \approx 3^{\circ}$ С относительные смещения $\frac{\Delta\lambda}{\lambda} \approx 0,1\%$ и не превышают в основной рабочей области собственной погрешности прибора *).

Формула (20) может быть с успехом использована для приборов, не снабжённых компенсаторами, как для внесения поправок в результаты измерений при различных температурах, так и для установления допустимых колебаний температуры рабочего помещения для любого конкретного прибора.

б) Влияние перестановки призм**)

Выше уже указывалось, что на спектрометре ИКС-11 при неизменном режиме работы воспроизводимость отсчётов достигает 0,2-0,3 деления, что соответствует относительной погрешности $\frac{\Delta v}{v} \leqslant 0,1\%$. После перестановки призм в отдельных случаях наблюдаются смещения всех полос поглощения на 1,0-1,5 деления, что вносит ошибку $\frac{\Delta v}{v} \leqslant 0,5\%$. Эти смещения могут быть учтены, если использовать некоторые полосы поглощения содержащихся в атмосфере паров H₂O и CO₂ в качестве «контрольных точек», положение которых указывается в градуировочной таблице (см.

^{*)} Укажем, что правильной установке компенсаторов соответствует следующее расположение металлических стержней: для призм Ф-1 ближе к основанию призмы — бронза, а дальше — сталь-40; для призм LiF соответственно — сталь-20, цинк; для NaCl, KCl и KBr — инвар, цинк.

^{**)} Формулы для точного расчёта смещений см. в 19.

табл. III). При съёмке спектра после перестановки призм на спектрограмме производится дополнительное измерение положения контрольной точки. Если, например, положение точки $v = 1559,6 \ cm^{-1}$ (H₂O, № 30, рис. 20) при градуировке было T = 1750,1, а после перестановки призмы сместилось до T' = 1751,6, то смещение $\Delta T = 1,5$ можно считать приближённо постоянным в довольно широкой области спектра и все отсчёты T_n для наблюдённых полос поглощения исправлять на величину ΔT . Вполне удовлетворительное исправление для призмы NaC1 в основной рабочей области 2500 — 650 cm^{-1} достигается, например, при использовании трёх контрольных точек:

$$v_1^{CO_2} = 2349,3 \ c \ m^{-1}, \ v_2^{H_2O} = 1559,6 \ c \ m^{-1}, \ v_3^{CO_2} = 667 \ c \ m^{-1}$$

Нормали и методы градуировки, рассмотренные в §§ 1, 2, дают возможность производить точную градуирозку любого призменного инфракрасного прибора. Более того, некоторые методы § 2 могут быть с успехом использованы в видимой и ультрафиолетовой областях спектра. Целесообразность применения того или иного метода или тех или других нормалей определяется степенью точности, которую желательно получить в каждом конкретном случае. Ясно, что при приближённой градуировке по нормалям III класса (а для таких приборов, как ИКС-2, ЗРМ-2 иной градуировки и не требуется) методы § 2 являются только излишним усложнением. Но, с другой стороны, при необходимости точной градуировки такое усложнение вполне себя оправдывает (например, на приборах более высокого класса: ИКС-11 и ИКС-6).

В заключение считаем своим приятным долгом выразить глубокую благодарность Б. С. Непоренту, Н. Г. Ярославскому и А. В. Карякину за обсуждение настоящей работы и ряд ценных советов.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Оценка и учёт разрешающей силы инфракрасного спектрометра при градуировке

Дадим прежде всего определение тем величинам, с которыми нам придётся иметь дело.

Пусть монохроматор при ширине щелей S мм выделяет спектральный интервал частот $\delta_{\nu} cm^{-1}$. Тогда линейная дисперсия прибора определяется отношением $\frac{2S}{\delta_{\nu}}$. Обратную величину $\frac{\delta_{\nu}}{2S}$ называют обратной линейной дисперсией. Мы в дальнейшем будем пользоваться лишь последней и обозначать её через D (в cm^{-1}/mm). Под разрешением, достигаемым при спектральных измерениях, понимают наименьшее расстояние $\Delta_{\nu} cm^{-1}$

между двумя спектральными линиями или полосами, при котором их максимумы ещё могут быть наблюдаемы раздельно на данном приборе. Обычно считают, что две линии или полосы находятся на пределе разрешения, если их максимумы разделены провалом в 0,8-0,9 от величины интенсивности меньшего максимума (и если этот провал по крайней мере в 2 раза больше среднего уровня шума). В общем случае разрешение зависит от многих факторов. Обсуждение этих зависимостей выходит за рамки настоящей статьи (см., например, 20). При градуировке инфракрасного спектрометра достаточно знать приближённую величину разрешения для данного прибора. Если призма применена в автоколлимационной установке в минимуме отклонения для луча у, близкого к середине основной рабочей области призмы, то теоретическая величина разрешения, называемая спектральной шириной щели, может быть вычислена для всей рабочей области призмы по приближённой формуле

$$\Delta \nu \ c_{\mathcal{M}}^{-1} = \Delta \nu_A + \Delta \nu_B = D \cdot S + \frac{\nu \cdot 10^{-4}}{mb \cdot \frac{dn}{d\lambda}},$$

$$D = \frac{\nu^2 \left(1 - n^2 \sin^2 \frac{A}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \cdot 10^{-4}}{2m \cdot \sin \frac{A}{2} \cdot \frac{dn}{d\lambda} \cdot f}.$$
(21)

Здесь A — преломляющий угол призмы, b — длина её основания в cm, n — показатель преломления и $\frac{dn}{d\lambda}$ — дисперсия призмы в μ^{-1} , m — число прохождений луча через призму (при обычной автоколлимационной установке с одной призмой m = 2), f — фокусное расстояние коллиматорного зеркала в mm, S — рабочая ширина щели в mm (при неравных входной и выходной щелях S надо заменить на $\frac{S_1 + S_2}{2}$). Второй член формулы — $\Delta \nu_B$ является диффракционным пределом разрешения при $S \rightarrow 0$ и от Sне зависит *). Рассчитанные для спектрометра ИКС-11 значения D =

Рассчитанные для спектрометра ИКС-11 значения $D = \frac{\Delta v_A}{S} c m^{-1}/mm$ и $\Delta v_B c m^{-1}$ сведены в таблице VIII. Ожидаемое разрешение легко определяется по этим значениям, как $\Delta v = D \cdot S_{p_1 6} + \Delta v_B$. В таблице IX произведено сравнение расчётных величин разрешения с наблюдавшимися на опыте, которое показы-

^{*)} Точнее, мы пренебрегаем этой зависимостью. Более точное выражение содержит множитель F(S), меняющийся в пределах 0,9—0,5 в зависимости от $S^{22, 23, 24}$.

О ВЫБОРЕ НОРМАЛЕЙ

Таблица VIII

	D	Δv_B	D	$ \Delta v_B $	D	$\Delta \nu_B$
$\vee c \mathcal{M}^{-1}$	Ф-1		L	LiF		aCl
$\begin{array}{c} 13\ 000\\ 12\ 000\\ 11\ 000\\ 10\ 000\\ 9\ 000\\ 8\ 000\\ 7\ 000\\ 6\ 000\\ 5\ 000\\ 4\ 500\\ 4\ 500\\ 4\ 500\\ 4\ 500\\ 2\ 800\\ 2\ 600\\ 2\ 800\\ 2\ 600\\ 2\ 400\\ 2\ 200\\ 2\ 000\\ 1\ 900\\ 1\ 800\\ 1\ 500\\ 1\ 400\\ 1\ 300\\ 1\ 200\\ 1\ 100\\ 1\ 000\\ 800\\ 700\\ 600\\ 500\\ 400\\ \end{array}$	$\begin{array}{c} 617\\ 653\\ 675\\ 679\\ 665\\ 619\\ 525\\ 384\\ 258\\ 196\\ 138\\\\ \end{array}$	2,6 2,9 3,3 3,7 4,0 4,2 4,0 3,9 2,8 2,4 1,8 KCl 6,7 6,2 5,5 4,9 4,3 3,9 2,45 2,04 1,65 1,31 1,01 0,76 0,53 0,34	994 830 680 510 344 212 157 112 75 46,8 38,2 30,6 24,2 18,4 13,8 11,8 10,0 8,5 	6,6 6,2 5,6 4,8 3,8 2,3 1,8 1,3 0,98 0,84 0,72 0,61 0,51 0,42 0,37 0,33 0,29 Br 4,5 3,8 3,69 2,48 1,93 1,46 1,02 0,68 0,41	$\begin{array}{c} 1040\\ 1140\\ 1190\\ 1110\\ 996\\ 840\\ 669\\ 466\\ 384\\ 314\\ 252\\ 200\\ 154\\ 132\\ 114\\ 95\\ 77,6\\ 63.0\\ 51,2\\ 41,5\\ 32,8\\ 25,3\\ 18,7\\ 13,3\\ 9,2\\ 5,9\\ \end{array}$	$\begin{array}{c} 7,4\\ 9,5\\ 11,3\\ 12,2\\ 12,2\\ 11,7\\ 10,6\\ 8,5\\ 7,6\\ 6,6\\ 5,8\\ 5,0\\ 4,2\\ 3,8\\ 3,4\\ 3,0\\ 2,63\\ 2,32\\ 2,02\\ 1,74\\ 1,48\\ 1,25\\ 1,01\\ 0,79\\ 0,60\\ 0,44 \end{array}$

Значения *D* см⁻¹/мм и Δу_B см⁻¹ для спектрометра ИКС-11, рассчитанные по (21)

вает, что расчёт по (21) даёт вполне удовлетворительную качественную оценку разрешения. Следует отметить, что для ИКС-11 с призмами Ф-1, LiF и NaCl даже при минимальной рабочей ширине щелей $\Delta v_A > 3\Delta v_B$, т. е. диффракционный предел разрешения далеко не достигается. Это происходит главным образом вследствие низкой чувствительности приёмника инфракрасной радиации. Более чувствительные приёмники дают возможность улучшить разрешение на приборах того же типа ²¹ до $\Delta v_A \approx 1,7\Delta v_B$.

А. Н. АЛЕКСАНДРОВ И В. А. НИКИТИН

Таблица IX

Призма,	Частоты пиков, близких	Рабочая ширина	Pa	счётны	е значения	A
объект	к пределу разрешения (в см ⁻¹)	щелей (в мм)	Δ٧Α	∆ע <i>B</i>	$\begin{array}{l} \Delta \mathbf{v} = \Delta \mathbf{v}_A + \\ + \Delta \mathbf{v}_B \end{array}$	⊥чнабл
				-		
Ф-1; Нg	7367 7311	0,10	56	4	60	56
LiF; H ₂ O	3748 3736 }	0,12	11,2	1,5	12,7	12
NaCl; CO2	$\left\{ \begin{array}{c} 2366\\ 2340 \end{array} \right\}$	0,09	21,5	6,3	27,8	26
LiF; H₂O	1992,5 1987,4	0,31	4,3	0,4	4,7	5,1
NaCl; NH ₃	$\left. \begin{array}{c} 1054,1\\ 1046,6 \end{array} \right\}$	0,22	4,84	1,13	5,97	7,5
NaC1; NH3	951,8 948,6 }	0,155	2,5	0,9	3,4	3,2
	1		ł	{		

Сравнение	рассчитанных	И	наблюдённы	ыx	величин	разрешения
	для сп	ек	трометра ИН	КС-	11	

Наглядной иллюстрацией влияния разрешающей силы спектрометра на форму и положение полос поглощения могут служить записи полосы CO_2 2349,3 см⁻¹ с призмами NaCl и LiF. На спектрометре ИКС-11 с призмой LiF расстояние между двумя максимумами поглощения в этой полосе получается равным $21,5 \pm 0,5$ см⁻¹ (рис. 16), а с призмой NaCl — 26 ± 3 см⁻¹ (рис. 23). Положение же центра полосы остаётся неизменным: 2349,3 см⁻¹.

2. Приведение волновых чисел к вакууму

Если v' — волновое число, измеренное в воздухе, то истинное значение v в вакууме:

$$\nu_{\text{Bak}} = \nu' - \delta.$$

Величина б, называемая вакуумной поправкой, определяется по формуле

$$\delta = \nu' \cdot \frac{n_p^t - 1}{n_p^t},$$

где n_p^t — показатель преломления воздуха при t° С и *р* мм рт. ст., который связан с показателем преломления сухого воздуха — n_{zeo}^0

(при 0° С и 760 мм) соотношением ²⁵

$$n_p^t - 1 = \frac{(n_{760}^0 - 1) \cdot p}{(1 + 0.00376t) \cdot 760}$$
.

Для любой λ показатель преломления n_{760}^0 может быть найден по формуле 28

$$(n_{760}^{0})^{2} - 1 = \left(5,7642 + \frac{0.03277}{\lambda^{2} - 0.005685}\right) \cdot 10^{-4}$$

Для частот ниже 5000 с*м*⁻¹ можно пользоваться приближённым соотношением

$$\delta = 2,603 \cdot 10^{-4} \cdot \nu'.$$

Поправка на присутствие водяных паров в воздухе может быть введена по формуле²⁷

$$n_{p\,(\text{влаж})}^{t} = n_{p\,(\text{сух})}^{t} - \frac{5.5 \cdot 10^{-8} \cdot \varepsilon}{1 + 0.00376 \cdot t},$$

где є — упругость водяных паров в мм рт. ст.

Учёт и уменьшение рассеянного света в инфракрасных спектрометрах

Одной из главных трудностей при градуировке и измерениях в далёкой инфракрасной области является наличие рассеянного



Рис. 36. Процент рассеянного света в спектрометре ИКС-11 с призмами КСІ и КВг.

света, который всегда в большей или меньшей степени примешивается к монохроматическому излучению, выделяемому спектральным прибором. Поскольку источниками инфракрасной радиации являются накалённые тела с максимумом энергии в области высоких частот (малых длин волн), то учёт рассеянного излучения становится особенно важным, так как при работе на спаде кривой распределения излучения источника (ниже $1000 \ cm^{-1}$) рассеянное излучение коротких длин волн может оказаться весьма значительным и иногда превышать измеряемую энергию. На рис. 36 в качестве иллюстрации приведён график, дающий процент рассеянного света в приборе ИКС-11 для призм КВг и КС1 (источник глобар 1400° С).

Устранение паразитного излучения может быть осуществлено несколькими способами ^{28, 29, 40}, в частности применением отражаю-





щих фильтров — пластинок из LiF, CaF₂, NaF, отражение которых дано на рис. 37. Как видно из рисунка, фильтры отражают в максимуме до 90% излучения и пригодны в достаточно широкой области спектра. Очень хорошие результаты по устранению рассеянного света при работе с призмами CsBr и CsJ были получены применением отражательного фильтра, установленного в блоке осветителя вместо плоского зеркала^{10, 11}. Фильтр был изготовлен из серебряной пластины, которая сначала полировалась, а затем протиралась тонким наждаком. Это позволило снизить процент рассеянного света в 10 раз при очень небольшой потере в энергии (порядка нескольких процен-

тов). При установке дополнительного фильтра из политена, покрытого угольной чернью, рассеянный свет снижался до 3% у 40 µ и до 12% у 50 µ (призма CsJ).

В тех случаях, когда полное удаление рассеянного света невозможно, для устранения ошибок проводят его тщательное измерение и вносят соответствующие постоянные поправки при дальнейшей работе на приборе. (При замене источника или изменении режима его работы определение поправок должно быть проведено заново.) Метод измерения рассеянного света, дающий вполне достаточную точность, основан на применении фильтров из различных материалов, длинноволновая граница пропускания которых лежит ближе, чем участок спектра, где проводится измерение. Этот метод не учитывает всего рассеянного света, так как позволяет измерить лишь свет той спектральной области, которая пропускается фильтром, но обеспечивает вполне достаточную точность, поскольку основная доля рассеянного света, как уже указывалось, представ-

о выборе нормалей

ляет собой излучение коротких длин волн. В качестве фильтров в этом случае используются материалы, пропускание которых дано на рис. 2, а также стекло, кварц и слюда. Длинноволновые границы пропускания последних равны соответственно: 3,0 μ , 4,4 μ и 5,3 μ (при толщине порядка 5 *мм*, кроме слюды).

4. Таблицы показателей преломления, дисперсии и температурной зависимости показателей преломления кристаллических материалов, применяемых в инфракрасной спектроскопии

В таблицах приведены последние наиболее точные из сообщённых в литературе данных по показателям преломления и дисперсии различных материалов, применяемых в инфракрасной спектроскопии для изготовления призм. Эти данные необходимы как для



Рис. 38. Зависимость $\frac{dn}{dt}$ град⁻¹ от длины волны для NaCl.

выполнения градуировки призменных приборов расчётными методами и для оценки разрешающей силы, так и при расчёте новых оптических систем. Величины дисперсии $\frac{dn}{dh}$ могут также оказаться весьма полезными при выборе призмы, наилучшим образом соответствующей данной спектральной задаче.

Зависимости температурных коэффициентов показателей преломления $\frac{dn}{dt}$ от длины волны известны только для LiF, NaCl и KCl. Для остальных материалов определены лишь приближённые средние значения $\left(\frac{dn}{dt}\right)_{cpen}$ для инфракрасной области или значения $\frac{dn_D}{dt}$ для D-линии натрия ($\lambda = 0,58932$ µ).

Таблица Х

λιβμ	ⁿ 20° C	$-\frac{dn}{d\lambda}104\mu^{-1}$
$0,7 \\ 0,8 \\ 0,9 \\ 1,0 \\ 1,1 \\ 1,2 \\ 1,3 \\ 1,4 \\ 1,5 \\ 1,6 \\ 1,7 \\ 1,8 \\ 1,9 \\ 2,0 \\ 2,1 \\ 2,2 \\ 2,3 \\ 2,4 \\ 2,5 \\ 2,6 \\ 1 \\ 2,5 \\ 2,6 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2,2 \\ 2,3 \\ 2,4 \\ 2,5 \\ 2,6 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ $	$\begin{array}{c} 1,60586\\ 175\\ 1,59881\\ 652\\ 463\\ 303\\ 156\\ 022\\ 1,58890\\ 758\\ 626\\ 495\\ 3661\\ 224\\ 088\\ 1,57946\\ 799\\ 646\\ 484\\ 1,57315 \end{array}$	$\begin{array}{c} 345\\ 257\\ 207\\ 174\\ 153\\ 140\\ 133\\ 132\\ 132\\ 132\\ 132\\ 133\\ 135\\ 136\\ 139\\ 144\\ 150\\ 157\\ 165\end{array}$

Стекло Ф-1; $n_D = 1,61290.$

$$\left(\frac{dn}{dt}\right)_{\rm cpeg}\approx-1\cdot10^{-5}\,cpa\partial^{-1}.$$

Таблица XI

Кварц кристаллический; n_D == 1,5442022

λвμ	п 20° С	$-\frac{dn}{d\lambda}$ 104 μ^{-1}	цвх	<mark>п</mark> 20° С	$-\frac{dn}{d\lambda}$ 104 μ^{-1}
0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6	$1,540635 \\ 1,538376 \\ 6583 \\ 5050 \\ 2340 \\ 1,529742 \\ 7047$	300 203 165 143 133 133 133 138	1,8 2,0 2,3 2,6 3,0 3,5 4,0	1,524145 0972 1,515610 1,50986 1,49953 1,48451 1,46617	152 166 193 225 272 335

$$\frac{dn_D}{dt} = -5, 4 \cdot 10^{-6}$$
град⁻¹. (По данным ³⁰.)

Таблица XII

λвμ	n 23,6° С	$-\frac{dn}{d\kappa}$ 104 μ^{-1}	$-\frac{dn}{dt}$ 105 rpad $^{-1}$
1,0	1,38711	82	2,91
1,2	554	77	
1,4	400	78	
$1.6 \\ 1.8 \\ 2.0 \\ 2.2 \\ 2.4$	238 064 1,37875 669 446	84 90 98 107	2,51
2,6	203	125	2,13
2,8	1,36942	135	
3,0	660	146	
3,2	359	156	
3,4	037	166	1,80
3,6	1,35693	178	
3,8	329	189	
4,0	1,34942	201	
4,2	533	212	
4,4	100	224	1,62
4,6	1,33645	236	
4,8	165	248	
5,0	1,32661	260	
5,2	131	273	
5,4	1,31575	285	
5,6	1,30993	298	
5,8	384	311	
6,0	1,29745	324	

LiF; $n_D = 1,3915^{30}$.

(По данным ².)

Таблица XIII

 CaF_3 ; $n_D = 1,4338303$.

λвμ	п 20°С	$-\frac{dn}{d\lambda}$ 104 μ^{-1}	$-rac{dn}{dt}$ 10 ⁵ rpad ⁻¹
1,0	1,428923	63	1,02
1,2	7760	54	
1,4	6742	48	
1,6	5833	45	

4 УФН, т. LVI, вып. 1

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
λвμ	<i>n</i> 23, 6° C	$-\frac{dn}{d\lambda}$ 104 μ^{-1}	$-\frac{dn}{dt}10^5 cpa\partial^{-1}$
1.0	1 404007	477	
1,8	1,424885	4/	
2.3	2294	56	0.97
2,6	0525	62	
3,0	1,41793	70	0.00
3,5	412	81	0,88
4,0	469	105	0.84
5,0	1,39901	118	0,01
6,0	1,38562	146	0,82
7,0	1,36932	178	0,80
8,0	1,34988	212	0,79
5,0	1,02000	200	0,10
ļ	ا 		
$\frac{dn}{d}$	$\frac{D}{t} = -1 \cdot 10^{-5} \ rpc$	ад ^{—1} ∙ (По данным	³⁰ и ⁴¹ .)
NaCl; $n_D =$	1,544258 30.		Таблица XIV
λΒμ	<i>n</i> 26° C	$-\frac{dn}{d\lambda}10^4 \ \mu^{-1}$	$-\frac{dn}{dt} 10^5 cpa d^{-1}$
$\begin{array}{c} 1,1786\\ 1,7680\\ 2,3573\\ 2,9466\\ 3,5359\\ 4,1252\\ 5,0092\\ 5,8932\\ 6,4825\\ 7,0718\\ 7,6611\\ 7,9558\\ 8,8398\\ 10,0184\\ 11,7864\\ 12,9650\\ 14,1436\\ 14,7330\\ 15,5223\\ 15,9116\end{array}$	$\begin{array}{c} 1,530306\\ 1,527374\\ 1,525800\\ 1,524471\\ 1,5231C9\\ 1,521585\\ 1,518920\\ 1,515952\\ 1,513573\\ 1,511009\\ 1,508268\\ 1,506765\\ 1,502007\\ 1,494701\\ 1,481823\\ 1,471743\\ 1,460572\\ 1,454459\\ 1,447496\\ 1,441108\\ \end{array}$	$\begin{array}{c} 87\\ 32\\ 23\\ 22\\ 24\\ 27\\ 32\\ 38\\ 42\\ 45\\ 49\\ 51\\ 52\\ 66\\ 81\\ 91\\ 101\\ 111\\ 123\\ 132\\ \end{array}$	$\begin{array}{c} 3,30\\ 3,25\\ 3,15\\ 3,15\\ 3,15\\ 3,15\\ 3,15\\ 3,15\\ 3,15\\ 3,16\\ 3,10\\ 3,00\\ 2,80\\ 2,75\\ 2,40\\ 2,2\\ 1,6\\ 1,4\\ 1,2\\ 1,0\\ 0,8\\ 0,7\\ \end{array}$

Окончание таблицы XIII

(По данным ^{31, 52}.)

Таблица XV 31. Jan 4

	KCI;	n_D	==	1,4	902	288.
÷	the second states					

	1,150200.	and the second	
λΒμ	ⁿ 20° C	$-\frac{dn}{d\lambda}104 \ \mu^{-1}$	$\frac{dn}{dt}10^5 r pad^{-1}$
	,		
3,5359	1,472881	18	3,28
4,7146	1,470956	19	3,20
5,3039	1,469850	20	3,15
5,8939	1,468642	22	3,10
8,2502	1,462568	30	2,92
8,8398	1,460701	33	2,87
10,018	1,45658	an an 38 a read, each	2,75
11,786	1,44908	46	2,48
12,965	1,44334	51	2,30
14,144	1,43711	57	2,06
15,912	1,42608	66	1,70
17,680	1,41392	76	1,26
20,60	1,3882	95	
22,5	1,369	110	
•		1	

(По данным ³¹.)

Таблица XVI

į

KBr; $n_D = 1.5591 (20^{\circ} \text{ C})$.					
λвμ	<i>п</i> 22° С	$\left -\frac{dn}{d\lambda}10^{i}\mu^{-1}\right $	λ в μ	<i>n</i> 22° C	$-\frac{dn}{d\lambda}$ 104 μ^{-1}
$\begin{array}{c} 6,238\\ 6,692\\ 8,662\\ 9,724\\ 11,035\\ 11,862\\ 14,29\\ 14,98 \end{array}$	1,53523 284 1,52901 689 403 199 1,51495 286	$ \begin{array}{c} 10\\ 14\\ 18\\ 21\\ 24\\ 26\\ 32\\ 34\\ \end{array} $	17,40 18,16 19,01 19,91 21,18 21,83 23,86 25,14	1,50400 670 1,49704 293 1,48664 307 1,47138 1,46322	41 43 46 48 52 54 61 65
	$\left(\frac{dn}{dt}\right)_{anal}$	$= -4, C \cdot 10^{-5} cp$	z∂−1.) (По данны	M 33.)

1

4*

KRS — 5.		. .	Таолица ХVII
увњ	n 27° C	λΒμ	п 27° С
8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0	$\begin{array}{c} 2,37653\\ 274\\ 2,36832\\ 317\\ 2,35724\\ 051\\ 2,34294\\ 2,33451 \end{array}$	$\begin{array}{c} 24.0 \\ 26.0 \\ 28.0 \\ 30.0 \\ 32.0 \\ 34.0 \\ 36.0 \\ 38.0 \end{array}$	$\begin{array}{c} 2,32518\\ 2,31493\\ 2,30373\\ 2,29154\\ 2,27832\\ 2,26403\\ 2,24862\\ 2,23205\end{array}$

(По данным 9 для состава 58,3% TIJ, 41,7% TIBr. При изменении состава на 2,5% показатель преломления меняется до 2 · 10 -3.)

		Таблица XVIII		
CsBr.				
λ.в μ	n	λвμ	n	
9,724 11,C35 14,29 14,98 15,48 17,40 18,16 20,57 21,79 22,76	$1,6630 \\ 14 \\ 1,6561 \\ 49 \\ 39 \\ 1,6494 \\ 81 \\ 20 \\ 1,6386 \\ 60 $	23,92 25,16 25,97 26,60 28,33 29,15 29,81 30,69 33,11 34,48	1,63241,628453301,616531061,6077201,5960	

(По данным ³⁵.)

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1. J. H. Touler, W. Guy, J. Scient. Instr. 28, 105 (1951). 2. L. W. Tilton, E. K. Plyler, J. Res. NBS 47, 25 (1951). 3. R. A. Oetjen, Chao-Lan Kao, H. M. Randall, Rev. Sci. Instr. 515 (1942).
 A. R. Downie, M. C. Magoon, T. Purcell, B. Crawford, JOSA
- 43, 941 (1953).
- 5. R. Mecke, F. Oswald, Zeits. f. Physik 130, 445 (1951). 6. Н. Г. Ярославский, Еестник ЛГУ, № 3, 55 (1950), ЖФХ 24, 68 (1950).
- 7. E. K. Plyler, C. W. Peters, J. Res. NBS 45, 462 (1950). 8. C. J. Humphreys, H. J. Kostkowski, J. Res. NBS 49, 73 (1952).

о выборе нормалей

- G. Hettner, G. Leisegang, Optik 3, 305 (1948). L. W. Tilton, E. K. Plyler, R. E. Stephens, J. Res. NBS 43, 81 (1949).
 E. K. Plyler, N. Acquista, J. Res. NBS 49, 61 (1952).
 N. Acquista, E. K. Plyler, JOSA 43, 977 (1953).
 E. K. Plyler, J. Res. NBS 41, 125 (1948).
 P. Torkington JOSA 40, 491 (1950).

- 13. P. Torkington, JOSA 40, 481 (1950).
- 14. A. E. Martin, JOSA 41, 56 (1951).
- D. S. McKinney, R. A. Friedel, JOSA 38, 222 (1948).
 W. L. Ross, D. E. Little, JOSA 41, 1006 (1951).
- 17. Р. Сойер, Экспериментальная спектроскопия, ИЛ, М., 1953. 18. W. Guy, J. H. Towler, J. Scient. Instr. 28, 103 (1951). 19. W. Guy, J. H. Towler, J. Scient. Instr. 28, 321 (1951).

- 20. S. Brodersen, JOSA 43, 877 (1953).
- 21. R. B. Barnes, R. S. McDonald, Van Z. Williams, J. Appl. Phys. 16, 77 (1945).
- 22. R. B. Barnes, R. S. McDonald, Van Z. Williams, J. Appl. Phys. 17, 532 (1946).
- 23. В. Ц. Вильямс, УФН 37, вып. 2, 183 (1949). 24. Р. С. Cross, E. R. Nixon, JOSA 34, 517 (1944).
- 25. W. F. Meggers, C. W. Peters, Bur. Stand. Bull. 14, 698 (1918).
- 26. J. Koch, Nova Acta Soc. Upsala (4), 2, 5 (1969).
- 27. L. Lorentz, Wied. Ann. 11, 70 (1880). 28. A. H. Pfund, Phys. Rev. 36, 71 (1930); JOSA 24, 143 (1934); JOSA 23, 375 (1933); R. R. Brattain, R. S. Rassmussen, A. H. Gravatt, J. Appl. Phys. 14, 418 (1943).
 29. J. U. White, JOSA 37, 713 (1947).
 30. W. Brügel, Physik und Technik der Ultrarotstrahlung, C. R. Vincentz
- Verlag, Hannover, 1951.
- 31. М. А. Юрьев, А. Е. Фомин, Опт.-мех. промышл., № 8 (112), 4 (1940).
- 32. J. H. Touler, W. Guy, J. Scient. Instr. 23, 105 (1951). 33. R. E. Stephens, E. K. Plyler, W. S. Rodney, R. J. Spindler,
- JOSA 43, 110 (1953).
 34. E. K. Piyler, J. J. Ball, JOSA 42, 266 (1952); B. H. Billings, M. A. Pittman, JOSA 39, 978 (19-9).
 35. W. S. Rodney, R. J. Spindler, JOSA 43, 431 (1953); W. S. Rodney, R. J. Spindler, J. Res. NBS 51, 123 (1953).
 35. M. S. Politicita, F. K. Divitar, Laga NBS 40, 13 (1953).

- N. A с quista, E. K. Plyler, J. Res. NBS 49, 13 (1952).
 S. Imes, Astrophys. J. 50, 251 (1919).
 Г. Герцберг, Колебательные и вращательные спектры многоатомных молекул, ИЛ, 1949.
- 39. L. Corrsin, B. J. Fax, R. C. Lord, J. Chem. Phys. 21, 1170 (1953).
- 40. В. М. Чулановский, Введение в молекулярный спектральный анализ, Гостехиздат, 1951.
- 41. К. Шефер, Ф. Матосси, Инфракрасные спектры, ОНТИ, 1935.